#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 2002172776 A

(43) Date of publication of application: 18.06.02

(51) Int. CI

B41J 2/045 B41J 2/055 **B41J 2/16** 

(21) Application number: 2000371032

(71) Applicant:

RICOH CO LTD

(22) Date of filing: 06.12.00

(72) Inventor:

ITSUSHIKI KAIHEI

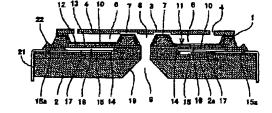
#### (54) INK JET HEAD AND INK JET RECORDER

#### (57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain an ink jet head, and an ink jet recorder comprising nozzles for ejecting ink drops, ejection chambers communicating with the nozzles, a diaphragm forming the wall face of the ejection chambers, and a drive means for deforming the diaphragm and ejecting ink drops from the nozzles by driving the drive means, thereby pressurizing ink in the ejection chambers wherein excellent long term reliability is attained by enhancing ink resistance of the diaphragm.

SOLUTION: An ink resistant film 11 having double layer structure of a titanium oxide film 12 and a titanium nitride film 13 is formed at the surface on the ejection chamber 6 of the diaphragm 10.

COPYRIGHT: (C)2002,JPO



(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-172776 (P2002-172776A)

(43)公開日 平成14年6月18日(2002.6.18)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

B 4 1 J 2/045

2/055 2/16 B41J 3/04

103A 2C057

103H

### 審査請求 未請求 請求項の数9 OL (全 13 頁)

(21)出願番号

特願2000-371032(P2000-371032)

(71)出願人 000006747

0006747

(22)出願日

平成12年12月 6 日 (2000.12.6)

東京都大田区中馬込1丁目3番6号

(72)発明者 一色 海平

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式

会社リコー内

株式会社リコー

(74)代理人 230100631

弁護士 稲元 富保

Fターム(参考) 20057 AF70 AG14 AG55 AG85 AP02

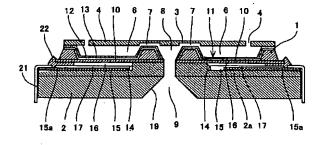
AP22 AP23 AP26 AP34 AP38 AP42 AP52 AP53 AP56 AP59 AQ02 AQ06 BA03 BA15

# (54) 【発明の名称】 インクジェットヘッド及びインクジェット記録装置

### (57)【要約】 (修正有)

【課題】 インク滴を吐出するノズルと、ノズルが連通する吐出室と、吐出室の壁面を形成する振動板と、この振動板を変形させる駆動手段とを備えて、駆動手段を駆動することで吐出室内のインクを加圧してノズルからインク滴を吐出させるインクジェットへッドにおいて、振動板の耐インク性を向上させ、長期信頼性に優れたインクジェットへッドの及びインクジェット記録装置の提供

【解決手段】 振動板10の吐出室6側の面にチタン酸 化膜12とチタン窒化膜13からなる複層構造の耐イン ク膜11を形成した。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1:】 インク滴を吐出するノズルと、ノズルが 連通する吐出室と、吐出室の壁面を形成する振動板と、 との振動板を変形させる駆動手段とを備え、前記振動板 を変形させて前記ノズルからインク滴を吐出させるイン クジェットヘッドにおいて、前記振動板の吐出室面側に は耐インク性を有する複層構造の薄膜が形成されている ことを特徴とするインクジェットヘッド。

【請求項2】 請求項1に記載のインクジェットヘッド において、前記複層構造の薄膜のうちの少なくともイン 10 クと接する膜はチタン膜又はチタン化合物の膜であると とを特徴とするインクジェットヘッド。

【請求項3】 請求項1に記載のインクジェットヘッド において、前記複層構造の薄膜のすべての膜がチタン膜 又はチタン化合物の膜であることを特徴とするインクジ ェットヘッド。

【請求項4】 請求項1乃至3のいずれかに記載のイン クジェットヘッドにおいて、前記複層構造の薄膜のうち の前記振動板に接する膜は電気絶縁性の膜であり、前記 インクに接する膜は電気導電性の膜であることを特徴と するインクジェットヘッド。

【請求項5】 請求項4に記載のインクジェットヘッド において、前記電気絶縁性の膜がチタン酸化物の膜であ り、前記電気導電性の膜がチタン窒化物の膜であるとと を特徴とするインクジェットヘッド。

【請求項6】 請求項4に記載のインクジェットヘッド において、前記電気絶縁性の膜がチタン酸化物の膜であ り、前記電気導電性の膜が金属チタンの膜であることを 特徴とするインクジェットヘッド。

【請求項7】 請求項5又は6に記載のインクジェット ヘッドにおいて、前記チタン酸化物の膜は金属チタンを 陽極酸化法を用いて酸化することで形成されていること を特徴とするインクジェットヘッド。

【請求項8】 請求項5又は6に記載のインクジェット ヘッドにおいて、前記チタン酸化物の膜は、金属チタン を酸素雰囲気下で加熱酸化することで形成されているこ とを特徴とするインクジェットヘッド。

【請求項9】 請求項4乃至8のいずれかに記載のイン クジェットヘッドを搭載したインクジェット記録装置に おいて、前記インクジェットヘッドの電気導電性の膜に 40 前記振動板に印加する電位と異なるインク種に対する酸 化電位を印加していることを特徴とするインクジェット 記録装置。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明はインクジェットヘッド及 びインクジェット記録装置に関する。

[0002]

【従来の技術】プリンタ、ファクシミリ、複写装置等の

いて使用するインクジェットヘッドは、液滴を吐出する ノズル孔と、とのノズル孔が連通する吐出室(液室、圧 力室、加圧液室、インク流路等とも称される。)と、こ の吐出室の壁面を形成する振動板と、この振動板を変形 させる駆動手段とを備え、振動板を変形させてノズルか らインク滴を吐出させるものであり、記録の必要なとき にのみインク滴を吐出するインク・オン・デマンド方式 のものが主流である。

【0003】そして、インクジェットヘッドは、インク 滴(記録液体)の発生方法及び飛翔方向を制御するため の制御方法により、幾つかの方式に大別され、特開平2 -51734号公報に記載されているように、圧電素子 などの電気機械変換素子を用いて吐出室の壁面を形成し ている振動板を変形変位させることでインク滴を吐出さ せるビエゾ型のもの、特開昭61-59911号公報に 記載されているように、吐出室内に配設した発熱抵抗体 を用いてインクの膜沸騰でバブルを発生させてインク滴 を吐出させるパブル型のもの、吐出室の壁面を形成する 振動板(又はこれと一体の電極)と電極を用いて静電力 20 で振動板を変形変位させることでインク滴を吐出させる 静電型のものなどがある。

【0004】特に、ビエゾ型や静電型などの振動板を用 いるインクジェットヘッドは、微小液滴の吐出に優れて いるが、更なる高密度、高画質化のために、300dp i 或いは600dpiといった髙密度でノズルを配置す ることが要請されていることから、流路や流路壁面を形 成する振動板をシリコン基板の異方性エッチングによっ て形成することが行われている。

【0005】との場合、シリコン基板からなる流路や薄 膜振動板は耐インク性が十分でないことから、振動板の 流路側面に耐インク性を有する耐インク膜を成膜するよ うにしている。このような耐インク膜を振動板に形成し たインクジェットヘッドとしては、従来、例えば、特開 平3-79350公報に記載されているように単層のシ リコン酸化膜を成膜したもの、或いは再公表特許WO9 7/32728に記載されているように単層のチタン窒 化膜(TiN)を成膜したものがある。なお、振動板を シリコン以外で形成して、チタン窒化膜を耐インク膜と したものとして、特開平10-119268号公報、特 開平8-187867号公報に記載されているものもあ

# 【発明が解決しようとする課題】

【0006】ところが、インク材料もカラー化、紙に対 する浸透性、色の発色性等の改善を目的として様々な改 良が加えられてきており、その結果、従前に比べてイン クのアルカリ度が高くなる傾向にある。

【0007】そのため、上述したように、従来の耐イン ク膜として用いられてきたシリコン酸化膜であっても、 アルカリ度が高くなったインクに対する耐性が十分な 画像記録装置として用いるインクジェット記録装置にお 50 く、腐食溶解して、結果的に振動板が腐食溶解するな

ど、長期信頼性を確保することができなくなっている。 また、シリコン酸化膜は内部応力が大きく、単層で用い た場合に薄膜の振動板を変形させることがあるという課 題がある。

【0008】また、チタン窒化膜は、広い範囲での耐イ ンク性を有するが、なお一部の色材に対しては耐性が十 分でなく、溶出量が増加するという課題がある。また、 チタン窒化膜を耐インク膜として用いる場合、ピンホー ル、クラックなどの問題を回避するためには膜厚を厚く しなければならないが、膜厚を厚くすると、薄膜振動板 10 の振動特性が劣化することになり、他方、一般的な耐イ ンク膜の厚みである100nm以下にすると上述したビ ンホールやクラックなどの問題を生じるという課題があ

【0009】とのように従来の耐インク膜にあっては、 振動板の振動特性に影響を与えることなく耐インク性を 向上して振動板の腐食溶解を防止することが困難であ る。そとで、一方では、インクそのものをヘッド材料を 腐食しないように改良することも考えられるが、ヘッド 材料の腐食を防止するために、インク色材等の特性を犠 20 牲にするととは、高画質化、高密度化の流れに反し、他 方、ヘッド材料そのものをインクに対応して変えること も考えられるが、その加工性を犠牲にすることにもな り、これも高密度化の流れに反するとともに、いずれも 現実的ではない。

【0010】本発明は上記の点に鑑みてなされたもので あり、長期信頼性に優れたインクジェットヘッド及びイ ンクジェット記録装置を提供することを目的とする。 [0011]

【課題を解決するための手段】上記の課題を解決するた め、本発明に係るインクジェットヘッドは、振動板の吐 出室面側には耐インク性を有する複層構造の薄膜が形成 されている構成としたものである。

【0012】ここで、複層構造の薄膜のうちの少なくと もインクと接する膜はチタン膜又はチタン化合物の膜で あることが好ましい。また、複層構造の薄膜のすべての 膜がチタン膜又はチタン化合物の膜であることが好まし

【0013】さらに、複層構造の薄膜のうちの振動板に 接する膜は電気絶縁性の膜であり、インクに接する膜は 電気導電性の膜であることが好ましい。この場合、電気 絶縁性の膜がチタン酸化物の膜であり、電気導電性の膜 がチタン窒化物の膜であることが好ましい。また、電気 絶縁性の膜がチタン酸化物の膜であり、電気導電性の膜 が金属チタンの膜であることが好ましい。

【0014】また、チタン酸化物の膜は金属チタンを陽 極酸化法を用いて酸化することで形成されていることが 好ましい。或いは、チタン酸化物の膜は、金属チタンを 酸素雰囲気下で加熱酸化することで形成されていること が好ましい。

【0015】本発明に係るインクジェット記録装置は、 インク滴を吐出させるインクジェットヘッドを搭載した インクジェットヘッド記録装置において、インクジェッ トヘッドの電気導電性の膜に振動板に印加する電位と異 なるインク種に対する酸化電位を与える構成としたもの である。

#### [0016]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を添付 図面を参照して説明する。図1は本発明に係るインクジ ェットヘッドの分解斜視説明図、図2は同ヘッドの振動 板長手方向の断面説明図、図3は同ヘッドの振動板短手 方向の要部拡大断面図である。

【0017】とのインクジェットヘッドは、結晶面方位 (110)の単結晶シリコン基板を用いた第1基板であ る流路基板1と、この流路基板1の下側に設けた結晶面 方位(110)又は(100)の単結晶シリコン基板を 用いた第2基板である電極基板2と、流路基板1の上側 に設けた第3基板であるノズル板3とを備え、インク滴 を吐出する複数のノズル4、各ノズル4が連通するイン ク流路である吐出室6、各吐出室6にインク供給路を兼 ねた流体抵抗部7を介して連通する共通液室8などを形 成している。

【0018】流路基板1にはノズル4が連通する複数の 吐出室6及びとの吐出室6の壁面である底部をなす振動 板10 (電極を兼ねている)を形成する凹部を形成して いる。この流路基板1は、例えば(110)面を有する シリコン基板に予め振動板厚さに高濃度P型不純物、例 えば高濃度ボロンを注入してエッチングストップ層とな る高濃度ボロン拡散層を形成し、電極基板2と直接接合 した後、吐出室6となる凹部をКОН水溶液などのエッ チング液を用いて異方性エッチングすることにより、こ のとき髙濃度ボロン拡散層がエッチングストップ層とな るので、これにより高精度に振動板10を形成したもの である。なお、高濃度p型不純物としては、ボロンの 他、ガリウム、アルミニウム等もあるが、半導体分野で はボロンが一般的である。

【0019】また、流路基板1として、ボロンが注入さ れたシリコン基板を用いたが、例えば、ベース基板に酸 化膜を介して活性層を接合したSOI (Silicon On Ins ulator) 基板の活性層を振動板10として使用すること も可能であるし、上記高濃度ボロン層を形成した基板上 に、シリコンをエビ成長させた基板のエピ層を振動板1 0としても良い。

【0020】そして、との流路基板1の流路側の表面に は振動板10の吐出室6側の表面を含めて薄膜の複層構 造の耐インク膜11を成膜している。この耐インク膜1 1は、振動板10側に成膜したチタン酸化膜12とこの チタン酸化膜12上に形成したインクに接する膜である チタン窒化膜13との二層構造をなしている。

50 【0021】チタン酸化膜12は電気絶縁性を持つ耐イ

ンク膜であり、例えばチタン酸化膜12をスパッタでチ タン膜を形成してこれを酸化して形成する場合、スパッ タ時のR f パワー、窒素ガス流量比、成膜時圧力等の成 膜条件を制御するととで、応力を緩和するととができ、 振動板10を変形させることのない内部応力のチタン酸 化膜12を形成することが好ましい。なお、チタン酸化 膜12は金属チタンを陽極酸化法を用いて酸化したり、 或いは金属チタンを酸素雰囲気下で加熱酸化することで 形成することができる。

つ耐インク膜であり、とのチタン窒化膜13に酸化電位 を印加することで、インクとチタン窒化膜13とのの間 での電荷の移動を防止してチタン窒化膜13の腐食溶解 を防止することができる。また、このチタン窒化膜13 には不純物として僅かに酸素を含有させることによって 低応力化を図ることができる。

【0023】電極基板2には酸化膜層2aを形成し、と の酸化膜層2aの部分に凹部14を形成して、との凹部 14底面に振動板10に対向する電極15を設け、振動 板10と電極15との間にギャップ16を形成し、これ 20 らの振動板10と電極15とによってアクチュエータ部 (駆動手段)を構成している。

【0024】電極15表面にはSiO、膜などの酸化膜系 絶縁膜、Si,N、膜などの窒化膜系絶縁膜からなる絶縁 保護膜17を成膜している。なお、電極15表面に絶縁 膜保護17を形成しないで、振動板10側に絶縁膜を形 成することもできる。また、電極基板2の電極15とし ては、金、或いは、通常半導体素子の形成プロセスで一 般的に用いられるAl、Cr、Ni等の金属材料や、T i、TiN、W等の髙融点金属、または不純物により低 抵抗化した多結晶シリコン材料などを用いることができ る。

【0025】そして、とれらの流路基板1と電極基板2 とはシリコン-シリコンの直接接合で接合している。と れらの流路基板1と電極基板2には共通液室8に通じる インク供給口9を形成している。流路基板1と電極基板 2のいずれもをシリコン基板で形成することにより異方 性エッチングによる髙精度の凹部を形成することができ る。

【0026】ノズル板3には、多数のノズル4を二列形 成するとともに、共通液室8と吐出室6を連通するため の流体抵抗部7を形成する溝部を形成している。このノ ズル板4にはインク吐出面に撥水性皮膜を成膜してい る。また、ノズル板3は、ステンレス基板(SUS)、 エレクトロフォーミング(電鋳)工法によるニッケルメ ッキ膜、ポリイミド等の樹脂にエキシマレーザー加工を したもの、金属プレートにプレス加工で穴加工をしたも の、金属層と樹脂層を積層したものなどを用いることが できる。

【0027】そして、電極15に連続する電極取り出し

部15aにヘッド駆動回路であるドライバ I C (駆動用 ICチップ) などをワイヤボンドによって搭載したFP Cケーブル21を異方性導電膜などを介して接続してい る。このとき、電極基板2とノズル板3との間(ギャッ プ16入口)を含めて電極取り出し部15aとノズル板 3との間は、エポキシ樹脂等の接着剤を用いたギャップ 封止剤22にて気密封止し、ギャップ16内に湿気が侵 入して振動板10が変位しなくなるのを防止している。 【0028】このように構成したインクジェットヘッド 【0022】また、チタン窒化膜13は電気導電性を持 10 においては、振動板10を共通電極とし電極15を個別 電極として、振動板10と電極15との間に駆動波形を 印加することにより、振動板10と電極15との間に静 電力(静電吸引力)が発生して、振動板10が電極15 側に変形変位する。とれにより、吐出室6の内容積が拡 張されて内圧が下がるため、流体抵抗部7を介して共通 液室8から吐出室6にインクが充填される。

> 【0029】次いで、電極15への電圧印加を断つと、 静電力が作用しなくなり、振動板10はそれ自身のもつ 弾性によって復元する。この動作に伴い吐出室6の内圧 が上昇し、ノズル4からインク滴が吐出される。再び電 極に電圧を印加すると、再び静電吸引力によって振動板 10は電極15側に引き込まれ、次のインク滴吐出工程 へ移行する。

【0030】そして、とのインクジェットヘッドにおい ては、少なくとも振動板10の吐出室6側の面には耐ィ ンク性を有する複層構造の薄膜(耐インク膜)11を形 成しているので、ピンホールなどの偶発的に発生する堆 積膜の欠陥を防止するととができ、また、内部応力の小 さな薄膜と耐インク性に優れた薄膜とを組み合わせると とができ、振動板10の変位特性に影響を与えることな く、しかもインクによる腐食溶解を生じ難い耐インク膜 を得ることができるようになり、長期信頼性を向上する ととできる。

【0031】との場合、耐インク膜11のうちの少なく ともインクと接する膜としてチタン窒化膜13(或いは チタン膜又は他のチタン化合物の膜) とすることによ り、耐インク性を向上することができる。また、耐イン ク膜11のすべての膜をチタン膜又はチタン化合物の膜 であるチタン酸化膜12とチタン窒化膜13の組み合わ せにすることによって内部応力の小さな耐インク性に優 れた耐インク膜とすることができる。

【0032】さらに、耐インク膜11のうちの振動板1 0に接する膜を電気絶縁性の膜であるチタン酸化膜12 とし、インクに接する膜を電気導電性の膜であるチタン 窒化膜13とすることによって、チタン窒化膜13と振 動板10とが電気的に絶縁されるので、チタン酸化膜1 3に耐インク電位(酸化電位)を印加することができる ようになり、チタン酸化膜13のインク溶解をより低減 することができる。なお、電気導電性の膜としては、チ 50 タン窒化膜に代えて金属チタン膜を用いることもでき

る。

【0033】次に、このインクジェットヘッドの製造工 程について図4乃至図8を参照して説明する。なお、図 7及び図8は図6の工程以後の工程であるが、一部を拡 大して示している。まず、電極基板2の製造方法につい て説明する。図4(a)に示すように、低抵抗品として 販売されている p型の単結晶シリコンで、面方位が(1 10)または(100)である電極基板2上に、ウェッ トあるいはドライの熱酸化法によって保護膜となるシリ コン酸化膜2aを約2μmの厚さに形成する。

【0034】との酸化膜2aの厚さは、電極15とシリ コンウェハとの電気的絶縁性が確保される厚さであれば 良く、 $1 \sim 3 \mu m$ 程度が適当である。また、ことでは、 安価に市場に出ているp型の単結晶シリコン基板を用い たが、n型の基板であっても良い。

【0035】続いて、同図(b)に示すように、電極基 板2となるウェハにフォトレジストを塗布し、電極を形 成するためのパターニングを行い、このフォトレジスト パターンをマスクとして、弗化アンモニウムなどの緩衝 F-63U(商品名)など)を用いて、シリコン酸化膜2a に電極形成溝である凹部14を掘り込む。

【0036】 このときの凹部14の掘り込み量(深さ) は、電極材料の厚さと、電極15と振動板10との間に 必要な空間量(ギャップ長)を足した分だけ掘り込むと とになる。なお、このときの掘り込み量は約1μm程度 以下と少ないので、弗化水素溶液を用いたウェットエッ チングによる掘り込みにおいても、ウェハ面内の掘り込 み量のばらつきは極めて小さくできる。

【0037】続いて、同図(c)に示すように、電極材 料となる多結晶シリコン膜を約300nmの厚さに堆積 し、フォトエッチングの手法を用いて所望の電極形状に 加工して電極15を凹部14底面に形成する。なお、と こでは、不純物がドーピングされたポリシリコンを電極 15に使用したが、髙融点金属を利用しても良いし、窒 化チタンのような導電性のセラミックスを電極としても 良い。

【0038】その後、同図(d)に示すように、電極基 板2上の全面にCVDなどの手法を用いてシリコン酸化 膜を堆積して、この酸化膜をパターニングすることによ り、電極15を保護するための保護膜17を形成する。 【0039】次いで、図示しないが、電極基板2を窒化 ガス雰囲気下で熱処理する。このときの熱処理条件は、 850℃-2時間とした。この850℃という温度は、 この次に行う直接接合の温度800℃よりも50℃だけ 高い温度になっている。なお、直接接合の温度が800 ℃よりも低ければ、この温度850℃よりも低い温度で の熱処理で良い。この熱処理によって、シリコン酸化膜 中に存在する水分や水素ガスなどが放出され、接合時の 出ガスによるボイドの発生を防ぐことができ、非常に良 50 とができる。

好な直接接合性を持たせることができる。

【0040】一方、図5 (a) に示すように、流路基板 1としてp型の極性を持ち、(110)の面方位を持つ 両面研磨のシリコン基板31を利用した。とのような、 シリコン基板を利用する目的は、シリコンのウェットエ ッチング時のエッチング速度の面異方性を利用し、制度 の良い加工形状を得るためである。とのシリコン基板の 接合面になる両面に髙濃度のホウ素を注入(5×101% 原子/cm・以上)後、これを活性化し、所定の深さ (振動板の厚さ)まで拡散させて髙濃度ボロン拡散層3 2を形成する。

【0041】なお、不純物の注入にはボロンガラスを用 いた固体拡散法を用いたが、イオン注入法や、不純物ガ ラスの塗布法などによって、硼素を注入拡散しても良 い。また、高濃度不純物基板上に、シリコンをエピ成長 させた基板を利用しても良い。さらに、不純物を注入拡 散したシリコン基板に代えて、SOI基板の活性層を用 いて振動板10を形成するようにすることもできる。

【0042】そして、不純物を拡散したシリコンウェハ 成分を含む弗化水素溶液(例えば、ダイキン工業製:BH 20 の両面をCMPなどの方法で鏡面研磨し、その表面粗さ をRa値で、0.2nm以下に加工する。これは、不純 物の注入拡散によって、シリコンウェハの表面が荒れて しまうことを補正するためのもので、その研磨量は0. 01μm程度で良い。この研磨量は、シリコンウェハの 最終研磨仕上げの工法と全く同じであり、非常に精度良 く仕上げることができる。

> 【0043】続いて、シリコン基板31と電極基板2と を接合する。例えば、各基板31、2をRCA洗浄で知 られる基板洗浄法を用いて洗浄した後、硫酸と過酸化水 素水の熱混合液に浸漬し、接合面を親水化させることで 直接接合をし易い表面状態とする。

【0044】そして、これらの基板31、2をオリエン テーションフラット部分を利用、あるいは、あらかじめ アライメントマークを準備しておき、各基板31、2を 整合し接合する。アライメントが完了した基板31、2 を真空チャンバー中に導入し、1×10-3mbar以下 の真空度になるまで減圧する。

【0045】続いて、各基板31、2のアライメントが ずれないような状態で、各ウェハを押さえ付けることで ブリ接合を完了する。との時、位置ずれしないように押 さえると共に、押圧力は基板31、2に歪みを与えた り、位置ずれを起こさない範囲で強く押さえることが重 要である。

【0046】さらに、この後、貼り合わせたウェハを窒 素ガス雰囲気下で、900℃、2時間焼成し強固な接合 を得た。とのときの焼成温度は、800~12000℃ の温度範囲であれば、後の切断研磨工程に耐えうるだけ の十分な強度が得られる。したがって、電極材料の種類 や、不純物の再拡散の発生しない温度選択で実施すると

【0047】次に、接合ウェハを自然冷却した後、同図(b)に示すように、シリコン基板31の研削、研磨、CMP等の手段によって、シリコン基板31の厚さを約 $100\mu$ mにまで薄く(液室高さを低く)する。とのような機械的、物理的あるいは、化学的手法によってウェハの厚さを薄くしても、直接接合によって接合した界面が剥離したり破壊されることはない。ここでは、 $400\mu$ m厚さのシリコンウエハ(シリコン基板31)を直接接合した後液室高さ $95\pm5\mu$ mを狙って研磨し、液室加工を施しても何ら問題にならなかった。

【0048】とのときの液室高さは、液室が小さくなったことによる流体抵抗として働く分と、隣り合うビット間のクロストークの影響を考慮して決められる。これは、使用するインクの粘度や、噴射するインク滴の滴量等から決まるため、一義的には決めることができない。実験によると、顔料インクを用いた場合、液室高さ50~100μmの間、特に90μm付近で良い特性を得ることができることを確認した。

【0049】続いて、同図(c)に示すように、基板を 熱処理しバッファ酸化膜を約50mmの厚さに形成した 20 後、更に後工程でのエッチングバリア層となるシリコン 窒化膜34a、34bをCVDなどの方法で約100n mの厚さに形成する。そして、同図(d)に示すよう に、電極基板2の電極バターンに対して、赤外線アライ メント方法などを用いて、電極基板2側にインク供給口 9となるシリコン窒化膜34bのパターンを形成する。 【0050】その後、この基板を高濃度の水酸化カリウ ム溶液(例えば、80°Cに加熱した30%濃度KOH溶 液)中に浸漬し、シリコン(電極基板2)の異方性エッ チングを行うことで所望のインク供給口9の形状にエッ チングする。このとき、電極基板2のシリコンの結晶性 によって、自己整合的にインク供給口9の形状が形成さ れる。また、このときのエッチングはシリコン基板31 との接合面に存在するシリコン酸化膜によって自己収束 的に停止する。

【0051】次に、図6(a)に示すように、シリコン基板31上のシリコン窒化膜34aに、液室6、共通液室8、電極パッド15aに対応する部分となるパターンをフォトリソグラフィーによってパターニングし、シリコン基板31を前記高濃度の水酸化カリウム(KOH)溶液中に浸漬し、シリコンの異方性エッチングを行うことで所望の液室6、共通液室8、パッド開口対応部分などを形成する。このとき異方性エッチングは高濃度ボロン層32に急激にエッチレートが低下し、これにより高濃度ボロン層32からなる振動板10が高精度に形成され、流路基板1を得ることができる。なお、エッチング液としては、KOH溶液に代えて、TMAH(テトラ・メチル・アンンモニウム・ヒドロキシド)を使ったウェットエッチングでも良い。

【0052】また、このとき、先に開口したインク供給 50 側の全面に金属チタン41を30nmの厚さに成膜し

□9側が再びエッチング液にさらされることになるが、シリコンの結晶異方性によって、エッチングが抑制されるため再エッチングは殆ど起こらず、インク供給□9の形状が変わることはない。

【0053】次いで、同図(b)に示すように、フッ酸溶液によってシリコン酸化膜を除去し、同図(c)に示すように、ドライエッチングなどの方法でインク供給口9に残る髙濃度ボロン層32を除去して、インク供給口9を完成させた。この後、超純水を使ってリンス(約10分)した後、スピン乾燥等で乾燥させる。以上の工程によって、振動板50などを有する静電型のインクジェットヘッドの基本部分が完成する。

【0054】次に、図7(a)に示すように、流路基板1の一部にマスクとしてのシリコン酸化膜40を形成した後、流路基板1の吐出室6側の面にスパッタなどの方法でチタン酸化膜12を50nmの厚さに成膜した。このとき、チタン酸化膜12の内部応力が小さくなるように、スパッタ時のRfパワーや、酸素ガス流量比、成膜時圧力などの成膜条件を制御した。

【0055】続いて、同図(b)に示すように、チタン酸化膜12上にスパッタなどの方法で、チタン窒化膜13を50nmの厚さに成膜し、耐インク膜11を形成した。とのとき、スパッタ時のRfパワー、窒素ガス流量比、成膜時圧力等の成膜条件を制御することで、膜の持つ応力を緩和することができ、振動板10を変形させることのない内部応力の耐インク膜11を形成した。なお、このときの成膜条件は、下地のチタン酸化膜12の内部応力によって変える必要がある。また、チタン窒化膜13には不純物として僅かに酸素を含有させると、同じような低応力のチタン窒化膜とすることもできる。

【0056】そして、吐出室6、振動板10、共通液室8等を形成した部分をレジストなどで覆い、同図(c)に示すように、ドライエッチングなどの方法で耐インク膜11及びボロン拡散層32の電極取り出し部15aに対応する部分を開口する。次に、図8(a)に示すように、振動板10と電極15との間のギャップ16の開口をエポキシ樹脂などの封止材22を用いて封止し、ギャップ16内に異物、湿気が入り込まないようにする。

【0057】続いて、レジストをアッシングし除去する。このとき、封止材22として用いたエポキシ樹脂も灰化されるが、ギャップ16内に入り込んでいる部分は、そのまま残るため封止の機能が損なわれることはない。最後に各チップをダイシングによって切り出し、同図(b)に示すように、ノズル板3を接着剤を用いて貼り付け、インクジェットヘッドが完成する。

【0058】次に、本発明に係るインクジェットヘッドの製造方法の第2例について図9をも参照して説明する。流路基板1までの製造工程は、前記第1例と同様である。同図(a)に示すように、流路基板1の吐出室6側の全面に全属チタン41を30nmの原文に段時に

た。そして、との金属チタン41を成膜した流路基板1 (電極基板2と接合されている。)を、10%燐酸溶液 中に浸漬し、浴温度10℃として、電流密度5mA/c m¹、電極に白金電極を用いて陽極酸化を行った。この 後、ウェハを取り出し、充分に水洗を行った後、乾燥さ せることで、同図(b) に示すように、チタン酸化膜1 2を得た。この時、シリコンがむき出しになった面は同 時に陽極酸化されているが図示を省略している。

【0059】続いて、同図(c)に示すように、スパッ タなどの方法でチタン酸化膜12上にチタン窒化膜13 を50nmの厚さに成膜し、耐インク膜11とした。と のとき、スパッタ時のRfパワー、窒素ガス流量比、成 膜時圧力等の成膜条件を制御するととで、膜の持つ応力 を緩和することができ、振動板10を変形させることの ない内部応力の耐インク膜11を形成した。ここでも、 チタン窒化膜13には不純物として、僅かに酸素を含有 させると、同じような低応力のチタン窒化膜とすること もできる。

【0060】このようにチタン酸化膜として金属チタン プロセスを流すことができるため、髙温に耐えるような 電極材料などの高価な材料を使わなくてもよくなる。ま た、チタンのかぶさっていないシリコン面でも酸化が起 とるため、無垢材料よりもインクに対して腐食マージン がもてるようになる。

【0061】なお、ととでは、陽極酸化法では、燐酸浴 を用いたが、これに限るものではなく、陽極酸化が可能 な電界浴であれば何でも良い。例えば、硫酸浴、蓚酸 浴、クエン酸浴、酒石酸浴、硼酸浴等でも良い。また、 電界条件は、陽極酸化された膜にピンホールなどがなけ れば良く、浴によって条件が変わることは明らかであ る。また、一般に行われる酸化膜の封孔処理、例えば、 硼酸+硼酸ナトリウム中性浴による2次電界処理などを 行うことによって、より信頼性の高い酸化膜を得ること

【0062】次に、本発明に係るインクジェットヘッド の製造方法の第3例について説明する。なお、との第3 例の工程は上記第2例と略同様であるので第2例の図9 を準用して説明する。同図(a)に示すように、流路基 板1の吐出室6側の全面に金属チタン41を30nmの 厚さに成膜した。そして、この金属チタン41を成膜し た流路基板1(電極基板2と接合されている。)を、酸 素雰囲気下、900℃−10分間の加熱を行ってチタン 41を酸化した。

【0063】次いで、窒素雰囲気下で、300~400 ℃で、24時間以上焼きなましを行なって膜の応力を低 下させた後、ウェハを取り出し、充分に水洗を行った 後、乾燥させることで、同図(c)に示すように、チタ ン酸化膜12を得た。

タなどの方法でチタン酸化膜12上にチタン窒化膜13 を50nmの厚さに成膜し、耐インク膜11とした。と のとき、スパッタ時のRfパワー、窒素ガス流量比、成 膜時圧力等の成膜条件を制御するととで、膜の持つ応力 を緩和することができ、振動板10を変形させることの ない内部応力の耐インク膜11を形成した。ととでも、 チタン窒化膜13には不純物として、僅かに酸素を含有 させると、同じような低応力のチタン窒化膜とすること もできる。

【0065】とのようにチタン酸化膜として金属チタン を加熱酸化して形成するととで、チタンが酸化され体積 が膨張してピンホールが塞がれるので、厳密なチタン酸 化膜が得られ、絶縁性やピンホールのほとんどない膜と することができる。また、チタンがかぶさっていないシ リコン面でも酸化が起とるため、無垢材料よりもインク 対する腐食マージンが持てるようになる。

【0066】次に、本発明に係るインクジェットヘッド の製造方法の第4例について図10を参照して説明す る。同図(a)に示すように、流路基板1の吐出室6側 を陽極酸化して形成するととで、室温程度以下の温度で 20 の全面に金属チタン41を30 n mの厚さに成膜した。 そして、この金属チタン41を成膜した流路基板1(電 極基板2と接合されている。)を、酸素雰囲気下、90 0℃-10分間の加熱を行ってチタン41を酸化した。 【0067】次いで、窒素雰囲気下で、300~400 ℃で、24時間以上焼きなましを行なって膜の応力を低 下させた後、ウェハを取り出し、充分に水洗を行った 後、乾燥させることで、同図(c)に示すように、チタ ン酸化膜12を得た。

> 【0068】続いて、同図(c)に示すように、スパッ 30 タなどの方法でチタン酸化膜12上にチタン42を50. nmの厚さに成膜し、耐インク膜11とした。このと き、チタン膜42は下地のチタン酸化膜12の応力を緩 和する方向になるように成膜条件を決定する。

【0069】このようにチタン酸化膜として金属チタン を加熱酸化して形成することで、チタンが酸化され体積 が膨張してピンホールが塞がれるので、厳密なチタン酸 化膜が得られ、絶縁性やピンホールのほとんどない膜と することができる。また、チタンがかぶさっていないシ リコン面でも酸化が起とるため、無垢材料よりもインク 40 対する腐食マージンが持てるようになる。

【0070】次に、本発明に係るインクジェット記録装 置について図11以降を参照して説明する。先ず、イン クジェット記録装置の機構部について図11及び図12 を参照して説明すると、記録装置本体51の内部に主走 査方向に移動可能なキャリッジ、キャリッジに搭載した インクジェットヘッドからなる記録ヘッド、記録ヘッド へのインクを供給するインクカートリッジ等で構成され る印字機構部52等を収納し、給紙カセット(或いは給 紙トレイでもよい。)54或いは手差しトレイ55から 【0064】続いて、同図(c)に示すように、スパッ 50 給送される用紙53を取り込み、印字機構部52によっ

て所要の画像を記録した後、後面側に装着された排紙ト レイ56に排紙する。

【0071】印字機構部52は、図示しない左右の側板 に横架したガイド部材である主ガイドロッド61と従ガ イドロッド62とでキャリッジ63を主走査方向(図1 2で紙面垂直方向) に摺動自在に保持し、このキャリッ ジ63にはイエロー(Y)、シアン(C)、マゼンタ (M)、ブラック(Bk)の各色のインク滴を吐出する 本発明に係るインクジェットヘッドからなるヘッド64 をインク滴吐出方向を下方に向けて装着し、キャリッジ 63の上側にはヘッド64に各色のインクを供給するた めの各インクタンク(インクカートリッジ)65を交換 可能に装着している。

【0072】ととで、キャリッジ63は後方側(用紙搬 送方向下流側)を主ガイドロッド61に摺動自在に嵌装 し、前方側(用紙搬送方向上流側)を従ガイドロッド6 2に摺動自在に載置している。そして、このキャリッジ 63を主走査方向に移動走査するため、主走査モータ6 7で回転駆動される駆動プーリ68と従動プーリ69と の間にタイミングベルト70を張装し、このタイミング 20 ベルト70をキャリッジ63に固定している。

【0073】また、記録ヘッドとしてここでは各色のヘ ッド64を用いているが、各色のインク滴を吐出するノ ズル4を有する1個のヘッドでもよい。さらに、ヘッド 64として用いるインクジェットヘッドは、圧電素子な どの電気機械変換素子で液室 (インク流路)壁面を形成 する振動板を介してインクを加圧するピエゾ型のもの、 或いはインク流路壁面を形成する振動板とこれに対向す る電極との間の静電力で振動板を変位させてインクを加 圧する静電型のものなどを使用することができるが、本 実施形態では上述した静電型インクジェットヘッドを用 いている。

【0074】一方、給紙カセット54にセットした用紙 53をヘッド64の下方側に搬送するために、給紙カセ ット54から用紙53を分離給装する給紙ローラ71及 びフリクションパッド 72と、用紙53を案内するガイ ド部材73と、給紙された用紙53を反転させて搬送す る搬送ローラ74と、この搬送ローラ74の周面に押し 付けられる搬送コロ75及び搬送ローラ74からの用紙 53の送り出し角度を規定する先端コロ76とを設けて いる。搬送ローラ74は副走査モータ77によってギヤ 列を介して回転駆動される。

【0075】そして、キャリッジ63の主走査方向の移 動範囲に対応して搬送ローラ74から送り出された用紙 53を記録ヘッド64の下方側で案内する用紙ガイド部 材である印写受け部材79を設けている。この印写受け 部材79の用紙搬送方向下流側には、用紙53を排紙方 向へ送り出すために回転駆動される搬送コロ81、拍車 82を設け、さらに用紙53を排紙トレイ56に送り出 14

ガイド部材85,86とを配設している。

【0076】また、キャリッジ63の移動方向右端側に はヘッド64の信頼性を維持、回復するための信頼性維 持回復機構(以下「サブシステム」という。)87を配 置している。キャリッジ63は印字待機中にはとのサブ システム87側に移動されてキャッピング手段などでへ ッド64をキャッピングされる。

【0077】そして、このインクジェット記録装置にお いては、図13に示すように、ヘッド54の電極15に 駆動波形を印加する駆動回路90を設けるとともに、電 源91によって耐インク膜11のインク側のチタン酸化 膜23に振動板10の電位(接地電位)とは異なる電位 を酸化電位として印加している。

【0078】とのように耐インク膜11に酸化電位を与 えることによって耐インク膜11の耐インク性が向上 し、腐食性の高いインクを使用しても耐インク膜11の 腐食溶解が低減し、振動板10の信頼性と耐インク特性 の両者を満足することができるようになる。

【0079】すなわち、上述したインクジェットヘッド のように耐インク膜として用いるチタン及びチタン窒化 物は、多くのインクに対して優れた耐インク性 (非溶解 性)を示す素材である。実験によると、耐インク膜をシ リコン熱酸化膜、金属チタン、チタン窒化物などで形成 し、これをpH9(アルカリ性)、温度70℃の2種類 のインク(これをインクC、インクDとする。) に12 日間浸漬したときの溶出量は例えば図14に示すように なった。

【0080】しかしながら、このように優れた耐インク 性を有する金属チタンやチタン窒化物であっても、な お、一部のインクに対しては、僅かであるが溶解性を示 すことから、このようなインクを使用する場合の耐イン ク膜の腐食溶解を防止することがより信頼性を高めるこ とになる。

【0081】その例として、図15に耐インク膜とイン クとの間で動的な電位(酸化還元電位)を計測した例を<br/> 示している。ここで、耐インク膜とインクの間で電流が 流れない領域がインクに対して溶解性を示さない、すな わち耐インク膜とインクとの間で電荷のやりとりが無い 領域となる。

【0082】この耐インク膜では、インクAに対して は、同図に実線で示すように電流の流れない領域が約-1.2~0.3 Vの範囲と広く、耐インク性に優れてい ることが分かる。これに対して、インクBに対しては、 同図に破線で示すように電流の流れない領域が0V近傍 の極わずかの領域しかなく、溶解し易いことが分かる。 【0083】ここで、耐インク膜の溶解は耐インク膜と インクとの間での電荷のやり取りという電気化学的反応 が生じることによるものであるから、耐インク膜に酸化 電位を与えれば耐インク膜の溶解を防止することができ す排紙ローラ83及び拍車84と、排紙経路を形成する 50 る。そこで、この実施形態では電源92から耐インク膜

11のチタン窒化膜13に酸化電位(例えば0.5V)を印加するようにしている。とれにより、チタンやチタン窒化物が僅かに溶解性を示すインクを用いた場合でも、耐インク膜の腐食溶解をより確実に防止することができる。

【0084】との場合、本発明にかかるインクジェットへッドは耐インク膜を複層構造としているので、インクと接する膜には電気導電性の膜(チタン窒化膜13)を、振動板10との間の膜には電気絶縁性の膜(チタン酸化膜12)を用いることで、チタン酸化膜23と振動 10板10との間を絶縁することができて、チタン窒化膜13に振動板10と異なる電位を印加することが可能になる。

【0085】なお、振動板10は電極基板2の個別電極電位に対して最適な電圧を持っていなくてはならず、通常は0Vに固定(接地)されているが、場合によっては、個別電極電位に対して相対的な電位を与えるために、0V以外の電圧が印加される場合もある。この場合でも、電気絶縁性の膜を介して電気導電性の膜を形成し、電気導電性の膜を振動板10に対して電気絶縁性を20持たせているので、振動板10と異なる電位を与えることができる。

【0086】また、耐インク膜11はスパッタなどの方法で流路基板1の全面に形成するので、耐インク膜11 に酸化電位を与えるための特別の電極などを設ける必要がない。さらに、耐インク膜11に与える酸化電位は1 V以下の低い電圧で良いので、あえて専用の電源92を持たせないで、個別電極15からの分圧によって電位供給しても良いし、同期用のクロック電位を分圧して供給することもできる。ただし、記録装置の電源スイッチが入っていない場合には耐インク膜に酸化電位が印加されない構成としたときには、インクによって腐食が進むことになるので、より耐インク性に優れ、導電性を有するチタン窒化膜を電気導電の膜として使用することが好ましい。

【0087】なお、上記実施形態においては、振動板変位方向とインク滴吐出方向が同じになるエッジシュータ方式で説明しているが、振動板変位方向とインク滴吐出方向が直交するサイドシュータ方式にも同様に適用することができる。また、振動板を圧電素子などの電気機械 40変換素子で変形変位させるピエゾ型インクジェットヘッドにも適用することができる。

#### [0088]

【発明の効果】以上説明したように、本発明に係るインクジェットヘッドによれば、振動板の吐出室面側に耐インク性を有する複層構造の薄膜を形成したので、薄膜でピンホール欠陥のない信頼性の高い耐インク膜を形成でき、長期信頼性に優れたヘッドを得ることができる。

【0089】ととで、複層構造の薄膜のうちの少なくと もインカと接する職はチャン又はチャンル合物の暗であ

るので、耐インク性に優れた薄膜の耐インク膜が得られる。また、複層構造の薄膜のすべての膜をチタン又はチタン化合物の膜とすることで、より一層耐インク性に優れた薄膜の耐インク膜が得られる。

【0090】また、複層構造の薄膜のうちの振動板に接する膜は電気絶縁性の膜とし、インクに接する膜は電気 導電性の膜とすることにより、インクに接する膜に適切 な酸化電位を印加することができるようになって耐イン ク膜のインク耐性をより向上することができる。この場 合、電気絶縁性の膜をチタン酸化物の膜とし、電気導電 性の膜をチタン窒化物の膜或いは金属チタンの膜とする ことで、ピンホール欠陥のないチタン酸化膜を形成する ことができる。

【0091】さらに、チタン酸化物の膜は金属チタンを 陽極酸化法を用いて酸化することで形成することによ り、室温程度以下の温度での製造が可能になって低コスト化を図れる。また、チタン酸化物の膜は、金属チタン を酸素雰囲気下で加熱酸化することで形成することによ り、ピンホールの殆どない膜とすることができる。

【0092】本発明に係るインクジェット記録装置によれば、インクジェットへッドの電気導電性の膜に振動板に印加する電位と異なるインク種に対する酸化電位を与えるので、インクジェットへッドの長期信頼性に向上することができる。

# 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係るインクジェットヘッドの分解斜視 説明図

【図2】 同ヘッドの振動板長手方向の断面説明図

【図3】同ヘッドの振動板短手方向の要部拡大断面図

3 【図4】同ヘッドの製造工程の第1例の説明に供する説明図

【図5】図4に続く製造工程の説明に供する説明図

【図6】図5に続く製造工程の説明に供する説明図

【図7】図6に続く製造工程の説明に供する説明図

【図8】図7に続く製造工程の説明に供する説明図

【図9】同ベッドの製造工程の第2例の説明に供する説明図

【図10】同ヘッドの製造工程の第3例の説明に供する説明図

【図11】本発明に係るインクジェット記録装置の機構 部の概略斜視説明図

【図12】同記録装置の側断面説明図

【図13】同記録装置のインクジェットへッドに対する 酸化電位の印加を説明する説明図

【図14】耐インク膜のインクに対する溶出量の実験結果を説明する説明図

【図15】耐インク膜とインクとの間での酸化還元電位 の説明に供する説明図

# 【符号の説明】

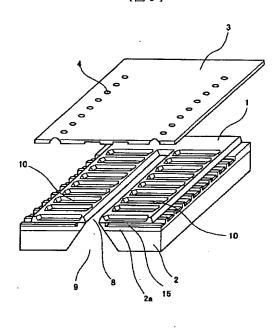
もインクと接する膜はチタン又はチタン化合物の膜であ 50 1…流路基板、2…電極基板、3…ノズル板、4…ノズ

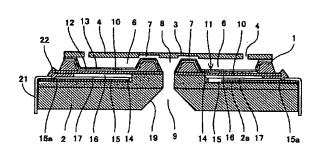
18

ル、6…吐出室、7…流体抵抗部、8…共通液室、9… \*ンク膜、22…チタン酸化膜、23…チタン窒化膜。 インク供給口、10…振動板、14…凹部、21…耐イ\*

【図1】

【図2】



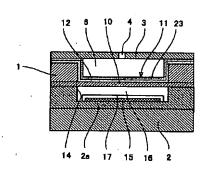


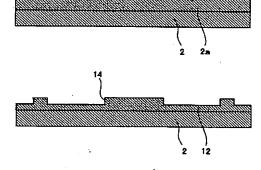
[図3]

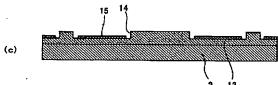
(a)

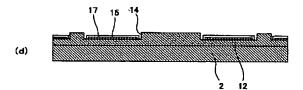
(b)

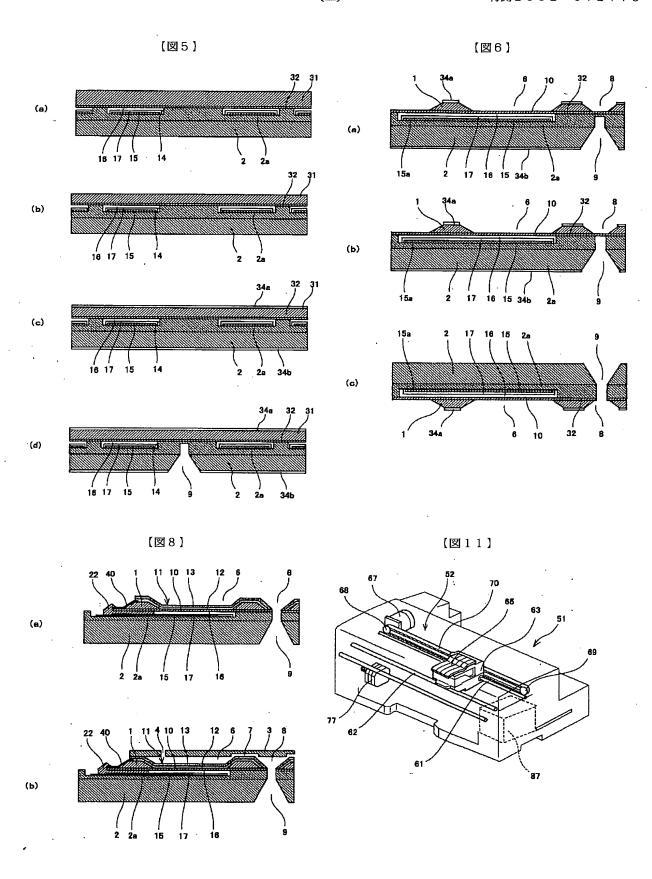
【図4】

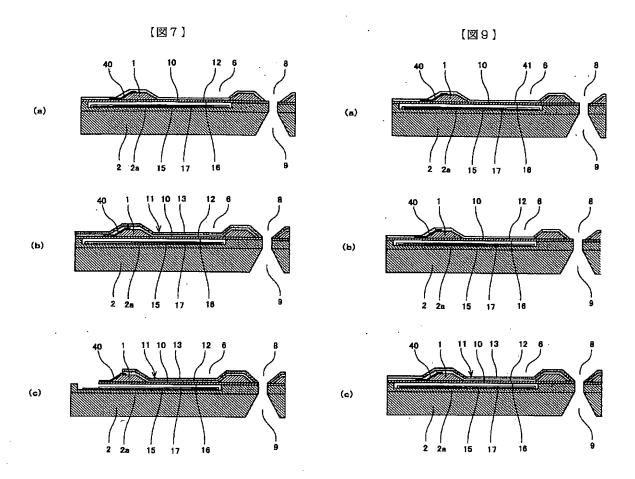




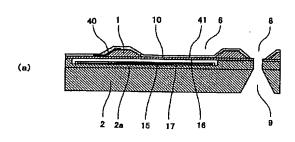


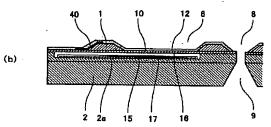


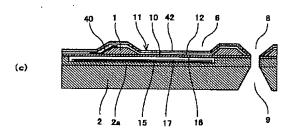




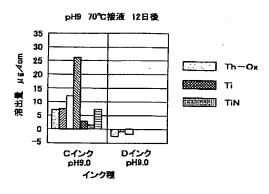
【図10】



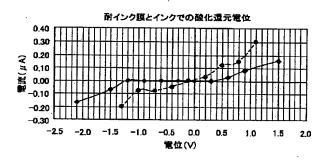




【図14】



【図15】



【図13】

